

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»**

Балахнинский филиал ННГУ

УТВЕРЖДЕНО
решением президиума
Учёного совета ННГУ
от «14» декабря 2021 г.
протокол № 4.

Рабочая программа дисциплины

ЭЛЕКТРОНИКА

Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
13.03.02. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Направленность (профиль) образовательной программы
ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКА

Квалификация

БАКАЛАВР

Формы обучения
ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

Балахна
2022

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.07), ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного и конструкторского типов задач профессиональной деятельности и частичное формирование компетенций ПКР-4, определяемое индикаторами ПКР-4.1., 4.2 и ПКР-6, определяемое индикаторами ПКР-6.1, 6.2.

Формирование компетенции ПКР-4 начато в ходе освоения дисциплин: Основы теории цепей, Электрорадиотехнические цепи и устройства приема и передачи сигналов, Электромагнитная совместимость, Линии передачи электроэнергии и сигналов, Источники электропитания радиотехнических систем и электрический привод, Переходные процессы в электрических цепях, будет продолжено при освоении данной дисциплины и дисциплин: Электродинамика и распространение радиоволн, Методы анализа, проектирования и моделирования электрорадиотехнических систем, Силовая электроника, защита и автоматизация электроэнергетических систем, Теория электрической связи, Воздействие радиации и электромагнитных импульсов на электро- и радиотехнические системы, Основы релейной защиты и автоматики и завершится в ходе Преддипломной практики и подготовки Выпускной квалификационной работы - бакалаврской работы.

Формирование компетенции ПКР-6 начато в ходе освоения дисциплин: Аппаратные средства вычислительной техники, Источники электропитания радиотехнических систем и электрический привод, Переходные процессы в электрических цепях, Устройства сверхвысоких частот и антенны, Математическое моделирование и численные методы расчета электрических цепей и завершится в ходе Преддипломной практики и подготовки Выпускной квалификационной работы - бакалаврской работы.

№ варианта	Место дисциплины в учебном плане образовательной программы	Стандартный текст для автоматического заполнения в конструкторе РПД
2	Блок 1. Дисциплины (модули) Часть, формируемая участниками образовательных отношений	Дисциплина <i>Б1.В.07 Электроника</i> относится к части ООП направления подготовки 13.03.02. Электроэнергетика и электротехника, формируемой участниками образовательных отношений.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПКР-4. Способен участвовать в проектных работах при разработке объектов	ПКР-4.1. Показывает способности участвовать в проектных работах.	Знает основные устройства электроники; принципы функционирования полупроводниковых и вакуумных приборов. Умеет применять знания при проектировании объектов электротехники и электроники.	Вопросы к экзаменам, вопросы для собеседования, задания практических занятий и

профессиональной деятельности.		Владеет навыками для участия в проектных работах по объектам электротехники и электроники.	домашних заданий, практические задания лабораторных работ, вопросы для коллоквиума, задачи к экзаменам
	ПКР-4.2. Демонстрирует понимание взаимосвязи задач проектирования, конструирования и эксплуатации.	Знает основные устройства электроники; принципы функционирования полупроводниковых и вакуумных приборов. Умеет проследить взаимосвязь задач проектирования, конструирования и эксплуатации. Владеет пониманием взаимосвязи задач проектирования, конструирования и эксплуатации.	
ПКР-6. Способен участвовать в конструкторских работах при создании объектов профессиональной деятельности.	ПКР-6.1. Использует знания и показывает способности участвовать в проектных работах.	Знает основные устройства электроники; принципы функционирования полупроводниковых и вакуумных приборов. Умеет участвовать в проектно-конструкторских работах по объектам электротехники и электроники. Владеет навыками для участия в конструкторских работах объектов электротехники и электроники.	Вопросы к экзаменам, вопросы для собеседования, задания практических занятий и домашних заданий, практические задания лабораторных работ, вопросы для коллоквиума, задачи к экзаменам
	ПКР-6.2. Демонстрирует понимание взаимосвязи задач проектирования, конструирования и эксплуатации.	Знает основные устройства электроники; принципы функционирования полупроводниковых и вакуумных приборов. Умеет проследить взаимосвязь задач проектирования, конструирования и эксплуатации. Владеет пониманием взаимосвязи задач проектирования, конструирования и эксплуатации.	

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоёмкость дисциплины

	Очная форма обучения
Общая трудоёмкость	7 ЗЕТ
Часов по учебному плану	252
в том числе	
аудиторные занятия (контактная работа):	108
- занятия лекционного типа	64
- занятия лабораторного типа	16
- занятия семинарского типа	24
- КСР	4
самостоятельная работа	72
Промежуточная аттестация – экзамены	72

	Очно-заочная форма обучения
Общая трудоёмкость	7 ЗЕТ

Часов по учебному плану	252
в том числе	
аудиторные занятия (контактная работа):	74
- занятия лекционного типа	34
- занятия лабораторного типа	28
- занятия семинарского типа	8
- КСР	4
самостоятельная работа	106
Промежуточная аттестация – экзамены	72

3.2. Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)	В том числе при очной форме подготовки				
		Контактная работа, часы, из них занятия				Самостоятельная работа, часы
		лекционный го типа	семинарско го типа	лаборатор ного типа	Всего	
1 семестр	108	32	16	8	58	14
Часть 1. Вакуумная электроника						
1. Введение	1	1			1	
2. Движение электронов в электрическом и магнитном статических полях	3	2			2	1
3. Электронно-оптические свойства полей с аксиальной симметрией. Электронные линзы	3	2			2	1
4. Электронно-оптические системы	3	2			2	1
5. Интенсивные электронные пучки	2	2			2	
6. Общие вопросы эмиссионной электроники	2	1			1	1
7. Термоэлектронная эмиссия	4	2	1		3	1
8. Полевая эмиссия	4	2	1		3	1
9. Вторичная электронная эмиссия	5	2	1	1	4	1
10. Фотоэлектронная эмиссия	4	1	1	1	3	1
11. Технические применения фото- и вторичной эмиссии	5	2	1	1	4	1
12. Основные понятия электроники СВЧ	3	2			2	1
13. Клистроны	5	2	2		4	1
14. Лампы бегущей и обратной волны типа О (ЛБВ-О, ЛОВ-О)	6	2	2	1	5	1
15. ЛБВ М-типа. Магнетрон	5	2	2	1	5	
16. Релятивистская высокочастотная электроника.	5	2	1	1	4	1
17. Лазеры и мазеры на свободных электронах	5	2	2	1	5	
18. Вакуумная микроэлектроника СВЧ	5	1	2	1	4	1
КСР	2				2	
Промежуточная аттестация – экзамены	36					
2 семестр	144	32	8	8	50	58
Часть 2. Твердотельная электроника						
1. Кристаллическая структура твёрдого тела	6	2		1	3	3
2. Колебания и волны в кристаллической решётке	8	4		1	5	3
3. Электроны в периодическом потенциале	8	4		1	5	3
4. Статистика носителей заряда	5	1			1	4
5. Квазиклассическое описание движения носителей заряда	5	1			1	4
6. Неравновесные явления в полупроводниках	5	1			1	4

7. Процессы переноса в неоднородных полупроводниках	5	1	1		2	3
8. Теория р-п перехода	5	1			1	4
9. Устройства на базе диода	6	2	1		3	3
10. Биполярный транзистор	5	1		1	2	3
11. Работа биполярных транзисторов в схемах	5	1	1		2	3
12. Явления на резкой границе раздела материалов	5	1			1	4
13. Полевой транзистор с р-п переходом и барьером Шоттки	7	2	1	1	4	3
14. Полевой транзистор металл-диэлектрик-полупроводник	7	2	1	1	4	3
15. Полевой транзистор металл-окисел-полупроводник	7	2	1	1	4	3
16. Работа полевых транзисторов в схемах	7	2	1	1	4	3
17. Полупроводниковые приборы СВЧ диапазона	5	2	1		3	2
18. Оптоэлектронные приборы. Проектирование систем электроники. Принципы контроля технического состояния и эксплуатации электроники	5	2			2	3
КСР	2				2	
Промежуточная аттестация – экзамен	36					
Итого	252	64	24	16	108	72

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)	В том числе при очно-заочной форме подготовки				
		Контактная работа, часы, из них занятия				Самостоятельная работа, часы
		лекционного типа	семинарского типа	лабораторного типа	Всего	
1 семестр	108	20		20	42	30
Часть 1. Вакуумная электроника						
1. Введение	1	1			1	
2. Движение электронов в электрическом и магнитном статических полях	3	1			1	2
3. Электронно-оптические свойства полей с аксиальной симметрией. Электронные линзы	3	1			1	2
4. Электронно-оптические системы	3	1			1	2
5. Интенсивные электронные пучки	2	1			1	1
6. Общие вопросы эмиссионной электроники	2	1			1	1
7. Термоэлектронная эмиссия	4	1		2	3	1
8. Полевая эмиссия	4	1		2	3	1
9. Вторичная электронная эмиссия	5	1		2	3	2
10. Фотоэлектронная эмиссия	4	1		2	3	1
11. Технические применения фото- и вторичной эмиссии	5	2		2	4	1
12. Основные понятия электроники СВЧ	3	1			1	2
13. Клистроны	5	2			2	3
14. Лампы бегущей и обратной волны типа О (ЛБВ-О, ЛОВ-О)	6	1		2	3	3
15. ЛБВ М-типа. Магнетрон	5	1		2	3	2
16. Релятивистская высокочастотная электроника.	5	1		2	3	2
17. Лазеры и мазеры на свободных электронах	5	1		2	3	2

18. Вакуумная микроэлектроника СВЧ	5	1		2	3	2
КСР	2				2	
Промежуточная аттестация – экзамены	36					
2 Семестр	144	14	8	8	32	76
Часть 2. Твердотельная электроника						
1. Кристаллическая структура твёрдого тела	6	1		1	2	4
2. Колебания и волны в кристаллической решётке	8	1		1	2	6
3. Электроны в периодическом потенциале	8	1		1	2	6
4. Статистика носителей заряда	5	0,5			0,5	4,5
5. Квазиклассическое описание движения носителей заряда	5	0,5	1		1,5	3,5
6. Неравновесные явления в полупроводниках	5	0,5			0,5	4,5
7. Процессы переноса в неоднородных полупроводниках	5	0,5	1		1,5	3,5
8. Теория р-п перехода	5	0,5			0,5	4,5
9. Устройства на базе диода	6	0,5			0,5	5,5
10. Биполярный транзистор	5	0,5		1	1,5	3,5
11. Работа биполярных транзисторов в схемах	5	1	1		2	3
12. Явления на резкой границе раздела материалов	5	0,5			0,5	4,5
13. Полевой транзистор с р-п переходом и барьером Шоттки	7	1	1	1	3	4
14. Полевой транзистор металл-диэлектрик-полупроводник	7	1	1	1	3	4
15. Полевой транзистор металл-окисел-полупроводник	7	1	1	1	3	4
16. Работа полевых транзисторов в схемах	7	1	1	1	3	4
17. Полупроводниковые приборы СВЧ диапазона	5	1			1	4
18. Оптоэлектронные приборы. Проектирование систем электроники. Принципы контроля технического состояния и эксплуатации электроники	5	1	1		2	3
КСР	2				2	
Промежуточная аттестация – экзамены	36					
Итого	252	34	8	28	74	106

1 семестр

Часть 1. Вакуумная электроника

Введение. Движение электронов в электрическом и магнитном статических полях

Электронно-оптические свойства полей с аксиальной симметрией. Электронные линзы.

Электронно-оптические системы.

Интенсивные электронные пучки.

Общие вопросы эмиссионной электроники. Термоэлектронная эмиссия. Полевая эмиссия. Вторичная электронная эмиссия. Фотоэлектронная эмиссия. Технические применения фото- и вторичной эмиссии.

Основные понятия электроники СВЧ.

Клистроны.

Лампы бегущей и обратной волны типа О (ЛБВ-О, ЛОВ-О).

ЛБВ М-типа. Магнетрон.

Релятивистская высокочастотная электроника. Лазеры и мазеры на свободных электронах. Вакуумная микроэлектроника СВЧ.

2 семестр

Часть 2. Твердотельная электроника

Кристаллическая структура твёрдого тела. Кристаллические решётки. Элементарная ячейка. Симметрии. Решётки Браве. Кристаллографические направления. Колебания и волны в кристаллической решётке.

Законы дисперсии для трёхмерной решётки. Акустические и оптические фононы.

Электроны в периодическом потенциале. Статистика носителей заряда. Квазиклассическое описание движения носителей заряда. Механизмы рассеяния носителей заряда: примесное рассеяние, рассеяние на акустических фононах, рассеяние на оптических фононах, рассеяние на дефектах, электрон-электронное рассеяние. Механизмы рекомбинации носителей. Время жизни неравновесных носителей.

Неравновесные явления в полупроводниках. Процессы переноса в неоднородных полупроводниках.

Теория p-n перехода. Распределение заряда, структура поля и потенциала в p-n переходе. Распределение концентрации основных и неосновных носителей в p-n переходе. P-n переход в состоянии равновесия. Обеднённый слой. Диод под внешним напряжением. Формула Шокли. Вольт-амперные характеристики. Барьерная ёмкость p-n перехода и сопротивление базы. Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора. Модель Эберса-Молла. Контакт металл-полупроводник. Барьер Шоттки. Омический контакт.

Устройства на базе диода. Биполярный транзистор. Работа биполярных транзисторов в схемах. Биполярные транзисторы с изолированным затвором. Явления на резкой границе раздела материалов. Полевой транзистор с p-n переходом и барьером Шоттки. Полевой транзистор металл-диэлектрик-полупроводник. Полевой транзистор металл-окисел-полупроводник. Работа полевых транзисторов в схемах.

Полупроводниковые приборы СВЧ диапазона.

Оптоэлектронные приборы.

Практические и лабораторные занятия организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка предусматривает выполнение практических заданий на основе реальных или условных материалов и данных.

На проведение практических и лабораторных занятий в форме практической подготовки отводится 8 часов.

Практическая подготовка направлена на формирование и развитие практических навыков в соответствии с профилем ОП:

- техническое сопровождение и контроль эксплуатации объектов электротехники (лампы бегущей и обратной волны типа О, магнетрон, лазеры и мазеры на свободных электронах, вакуумная микроэлектроника СВЧ);
- применения методов и средств контроля технического состояния и эксплуатации электроники (биполярный транзистор, полевые транзисторы, полупроводниковые приборы СВЧ диапазона, оптоэлектронные приборы и др.);
- формирование компетенции ПКР-4, ПКР-6.

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского и лабораторного типов, групповых или индивидуальных консультаций.

Промежуточная аттестация проходит в форме: экзамены (очная и очно-заочная формы обучения).

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Подготовка к практическим, лабораторным и лекционным занятиям. Подготовка и защита результатов выполнения лабораторных работ. Подготовка к прохождению и прохождению испытаний промежуточной аттестации (зачёт, экзамен).

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в п. 5.2.

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий:

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	плохо	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	Не зачтено		Зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибки.	Уровень знаний в объёме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объёме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объёме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объёме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объёме.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объёме, но некоторые с недочётами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объёме, но некоторые с недочётами.	Продemonстрированы все основные умения, решены задачи с отдельными несущественным недочётами, выполнены все задания в полном объёме.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объёме без недочётов
<u>Навыки</u>	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочётами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочётами.	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочётов.	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочётов.	Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач.

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
Зачтено	Превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно»
	Отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
	Очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на

		уровне «очень хорошо»
	Хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
	Удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
Не зачтено	Неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
	Плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения.

5.2.1. Вопросы к экзаменам.

1 семестр

Вопросы	Код формируемой компетенции
1) Интеграл энергии при релятивистских скоростях электронов. Виды электронных траекторий при движении в статических однородных электрическом и магнитном полях.	ПКР-4
2) Преставление радиус-вектора и скорости электрона при движении в слабо неоднородных полях. Условия сохранения поперечного адиабатического инварианта. Теорема Буша. Устройство и принцип работы магнетронно-инжекционной пушки гиротрона.	ПКР-4
3) Вариационные принципы динамики заряженных частиц (принцип Гамильтона, укороченного действия, Мопертюи). Электронно-оптический коэффициент преломления.	ПКР-4
4) Классификация электростатических линз. Построение изображения в тонкой и толстой линзах.	ПКР-4
5) Классификация магнитных линз. Понятие о квадрупольных линзах и электронных зеркалах. Виды аберраций электронных линз.	ПКР-4
6) Виды электронных микроскопов (эмиссионный, просвечивающий, отражательный, растровый, автоэлектронный, автоионный), принцип их действия. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-4
7) Принцип работы системы рекуперации энергии электронов в мощных электронных приборах.	ПКР-4
8) Отличия режимов температурного ограничения эмиссии и ограничения тока пространственным зарядом в электронных диодах. Закон «трёх вторых» для плоского диода.	ПКР-4
9) Силы, действующие на электрон при выходе из твёрдого тела. Профиль потенциального барьера на границе твёрдого тела.	ПКР-4
10) Теория термоэлектронной эмиссии из твёрдого тела. Механизмы действия плёночного и оксидного катодов.	ПКР-4
11) Зависимость коэффициента вторичной эмиссии от энергии и угла	ПКР-4

падения первичных электронов. Распределение вторичных электронов по энергиям.	
12) Основные законы внешнего фотоэффекта (законы Столетова и Эйнштейна). Типы фотокатодов и их сравнительные характеристики.	ПКР-4
13) Принцип работы и быстроедействие фотоэлементов с внешним фотоэффектом. Фотоумножители. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-4
14) Причины возникновения зонной структуры твёрдых тел. Эффективная масса электронов и дырок	ПКР-4
15) Акустические и оптические фононы. Продольные и поперечные колебания. Законы дисперсии для трёхмерной решётки.	ПКР-4
16) Кинетическое уравнение Больцмана и механизмы рассеяния электронов. Подвижность носителей заряда.	ПКР-4
17) Разогрев электронного газа в полупроводниках. Время релаксации импульса и энергии	ПКР-4
18) Фотоионизация и фотопроводимость. Механизмы рекомбинации носителей.	ПКР-4
19) Диффузионный и дрейфовый ток. Соотношения Эйнштейна. Система уравнений для описания потенциалов, полей и токов. Время жизни и диффузионная длина неосновных носителей заряда.	ПКР-4
20) Интеграл энергии при релятивистских скоростях электронов. Виды электронных траекторий при движении в статических однородных электрическом и магнитном полях.	ПКР-6
21) Преставление радиус-вектора и скорости электрона при движении в слабо неоднородных полях. Условия сохранения поперечного адиабатического инварианта. Теорема Буша. Устройство и принцип работы магнетронно-инжекционной пушки гиротрона.	ПКР-6
22) Вариационные принципы динамики заряженных частиц (принцип Гамильтона, укороченного действия, Мопертюи). Электронно-оптический коэффициент преломления.	ПКР-6
23) Классификация электростатических линз. Построение изображения в тонкой и толстой линзах.	ПКР-6
24) Классификация магнитных линз. Понятие о квадрупольных линзах и электронных зеркалах. Виды aberrаций электронных линз.	ПКР-6
25) Отличия режимов температурного ограничения эмиссии и ограничения тока пространственным зарядом в электронных диодах. Закон «трёх вторых» для плоского диода.	ПКР-6
26) Пушки Пирса. Предельный ток транспортировки электронного пучка в пространстве дрейфа. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-6

2 семестр

Вопросы	Код формируемой компетенции
1) Изменение профиля потенциального барьера на границе твёрдого тела под действием внешнего электрического поля. Эффект Шоттки. Автоэлектронная и взрывная эмиссия.	ПКР-6
2) Особенности кристаллической структуры твёрдых тел и правила построения ячейки Вигнера-Зейтца.	ПКР-6
3) Типы твёрдых тел: металлы, диэлектрики, полупроводники. Уровень Ферми. Собственная и примесная проводимость. Основные и	ПКР-6

неосновные носители заряда.	
4) Магнитные свойства твёрдых тел.	ПКР-6
5) Понятие о наведённом токе в цепях электродов. Теорема о полном токе. Теорема Шокли-Рамо. Метод полного тока. Проводимость диода на СВЧ.	ПКР-4
6) Статическое и динамическое управление электронным потоком. Скоростная модуляция электронного потока. Уравнение скоростной модуляции.	ПКР-4
7) Устройство и принцип действия двухрезонаторного пролётного клистрона. Пространственно-временная диаграмма. Принцип работы многорезонаторного клистрона.	ПКР-4
8) Отражательный клистрон. Устройство, пространственно-временная диаграмма.	ПКР-4
9) Зоны генерации, стартовый ток и перестройка частоты отражательного клистрона.	ПКР-4
10) Принцип действия ЛБВ-О. Свойства периодических замедляющих систем ЛБВ-О. Пространственные гармоники. Устройство ЛБВ.	ПКР-4
11) Дисперсионное уравнение ЛБВ. Параметры дисперсионного уравнения. Свойства корней дисперсионного уравнения. Коэффициент усиления ЛБВ.	ПКР-4
12) Нелинейные эффекты при группировке в ЛБВ. Зависимость коэффициента полезного действия ЛБВ от параметров дисперсионного уравнения. Способы увеличения КПД ЛБВ-О.	ПКР-4
13) Принцип действия лампы обратной волны. Дисперсионная характеристика замедляющей системы. Распределение поля и тока, электронная перестройка частоты.	ПКР-4
14) Принцип действия, устройство и группировка электронов в ЛБВ-М.	ПКР-4
15) Статический режим работы магнетрона. Электронное облако в негенерирующем магнетроне. Колебательные системы магнетронов, π -вид колебаний. Группировка электронов и КПД магнетрона. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-4
16) Принцип работы МЦР. Оценки оптимальных параметров. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-4
17) Причины увеличения ускоряющего напряжения в электронных приборах СВЧ. ЭОС релятивистских приборов. Релятивистская ЛБВ, МЦАР и убитрон.	ПКР-4
18) Особенности устройства и работы ЛБВ О и М типов с катодами Спиндта.	ПКР-4
19) Р-п переход в состояние равновесия и под внешним напряжением. Вольт-амперные характеристики перехода.	ПКР-4
20) Распределение заряда, структура поля и потенциала в р-п переходе. Распределение концентрации основных и неосновных носителей.	ПКР-4
21) Формула Шокли. Вольт-амперные характеристики диода на основе р-п перехода.	ПКР-4
22) Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора. Модель Эберса-Молла. Параметры для описания биполярных транзисторов.	ПКР-4
23) Режимы работы биполярного транзистора. Схемы включения транзисторов. Базовые элементы логики. Высокочастотные свойства. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-4
24) Явления на резкой границе раздела материалов. Контакт металл-полупроводник. Барьер Шоттки. Омический контакт.	ПКР-4

25) Структура металл-диэлектрик-полупроводник. Структура металл-окисел-полупроводник. Плотность поверхностных состояний. Гетеропереход.	ПКР-4
26) Полевой транзистор с р-п переходом и барьером Шоттки. Эффект поля. Распределение потенциала и поля в приборе.	ПКР-4
27) Понятие о наведённом токе в цепях электродов. Теорема о полном токе. Теорема Шокли-Рамо. Метод полного тока. Проводимость диода на СВЧ.	ПКР-6
28) Принцип действия ЛБВ-О. Свойства периодических замедляющих систем ЛБВ-О. Пространственные гармоники. Устройство ЛБВ.	ПКР-6
29) Принцип действия лампы обратной волны. Дисперсионная характеристика замедляющей системы. Распределение поля и тока, электронная перестройка частоты.	ПКР-6
30) Принцип действия, устройство и группировка электронов в ЛБВ-М.	ПКР-6
31) Конструкция и параметры решётки автоэмиссионных катодов на основе катодов Спиндта. Диод и триод с катодом Спиндта.	ПКР-6
32) Особенности устройства и работы ЛБВ О и М типов с катодами Спиндта.	ПКР-6
33) Барьерная ёмкость р-п перехода и сопротивление базы. Пробой р-п перехода.	ПКР-6
34) Выпрямители. Стабилизаторы. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-6
35) Варисторы. Варакторы. Диоды с накоплением заряда. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-6
36) Биполярный транзистор. Типы транзисторов. Теория работы транзистора. Токи созданные основными и неосновными носителями.	ПКР-6
37) Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора. Модель Эберса-Молла. Параметры для описания биполярных транзисторов.	ПКР-6
38) Режимы работы биполярного транзистора. Схемы включения транзисторов. Базовые элементы логики. Высокочастотные свойства. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-6
39) Явления на резкой границе раздела материалов. Контакт металл-полупроводник. Барьер Шоттки. Омический контакт.	ПКР-6
40) Структура металл-диэлектрик-полупроводник. Структура металл-окисел-полупроводник. Плотность поверхностных состояний. Гетеропереход.	ПКР-6
41) Полевой транзистор с р-п переходом и барьером Шоттки. Эффект поля. Распределение потенциала и поля в приборе.	ПКР-6
42) Работа полевых транзисторов в схемах. Основные способы включения транзисторов. Комплементарные схемы. Базовые элементы логики.	ПКР-6
43) Туннельный диод. Лавинно-пролётный диод.	ПКР-6
44) Генератор Ганна.	ПКР-6
45) Фотодетекторы. Полупроводниковые лазеры. Солнечные батареи. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-6
46) Общие методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации элементов и систем электроники.	ПКР-6

5.2.2. Типовые вопросы для собеседования для оценки компетенций ПКР-4, ПКР-6

Вопросы	Код формируемой компетенции
1. Зоны Бриллюэна. Рентгеноструктурный анализ кристаллов.	ПКР-4
2. Основные и неосновные носители заряда. Управление проводимостью с помощью легирования.	ПКР-4
3. Эффект Холла	ПКР-4
4. Фотоионизация и фотопроводимость.	ПКР-4
5. Максвелловская релаксация в проводящей среде.	ПКР-4
6. Магнитная восприимчивость и намагниченность.	ПКР-4
7. Схемы включения биполярных транзисторов. Базовые элементы логики. Высокочастотные свойства.	ПКР-6
8. Плотность поверхностных состояний. Гетеропереход.	ПКР-4
9. Полевой транзистор металл-окисел-полупроводник. Высокочастотные свойства.	ПКР-6
10. Комплементарные схемы.	ПКР-6
11. Лавинно-пролётный диод. Генератор Ганна.	ПКР-6
12. Солнечные батареи.	ПКР-4
13. Предельный ток транспортировки электронного пучка в пространстве дрейфа. Формирование ленточных электронных пучков. Пушки Пирса.	ПКР-6
14. Особенности работы электронных ламп на СВЧ. Инерция электронов. Наведённые токи в цепях электродов. Теорема о полном токе. Теорема Шокли - Рамо.	ПКР-4
15. Скоростная модуляция электронного потока. Уравнение скоростной модуляции.	ПКР-4
16. Лампа обратной волны. Принцип действия. Дисперсионная характеристика замедляющей системы. Распределение поля и тока, электронная перестройка частоты.	ПКР-6
17. Статический режим работы магнетрона. Электронное облако в негенерирующем магнетроне. Колебательные системы магнетронов. Виды колебаний колебательной системы магнетрона, π -вид колебаний. Группировка электронов и КПД магнетрона.	ПКР-4
18. Полевой транзистор металл-окисел-полупроводник. Высокочастотные свойства. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-6
19. Солнечные батареи. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-6
20. Проекторы электронно-лучевых трубок. Электронно-лучевые технологические установки. Электронные микроскопы (эмиссионный, просвечивающий, отражательный, растровый, автоэлектронный и автоионный, проекционные микроскопы). Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.	ПКР-6

5.2.3. Задания практических занятий и домашних заданий для оценки компетенций ПКР-4

- 1) Зоны Бриллюэна. Рентгеноструктурный анализ кристаллов.
- 2) Основные и неосновные носители заряда. Управление проводимостью с помощью легирования.
- 3) Эффект Холла.
- 4) Фотоионизация и фотопроводимость.
- 5) Максвелловская релаксация в проводящей среде.

- 6) Магнитная восприимчивость и намагниченность.
- 7) Схемы включения биполярных транзисторов. Базовые элементы логики. Высокочастотные свойства.
- 8) Плотность поверхностных состояний. Гетеропереход.
- 9) Полевой транзистор металл-окисел-полупроводник. Высокочастотные свойства. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.
- 10) Комплементарные схемы.
- 11) Движение в слабонеоднородных полях (дрейфовая теория). Поперечный адиабатический инвариант. Дрейфовые уравнения. Уравнения Лагранжа. Теорема Буша.
- 12) Вариационные принципы динамики заряженных частиц. Электронно-оптический коэффициент преломления.
- 13) Классификация магнитных линз. Электронно-оптические свойства короткой (слабой) и длинной магнитных линз. Сильные магнитные линзы. Аберрации электронных линз. Электронные зеркала. Квадрупольные линзы. Отклоняющие системы.
- 14) Принцип работы многорезонаторного клистрона. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.
- 15) Электронная проводимость клистрона. Стартовый ток и перестройка частоты клистрона.
- 16) Свойства периодических замедляющих систем. Пространственные гармоники. Фазовая скорость пространственной гармоники.
- 17) Нелинейная теория ЛБВ. Модель электронного потока в электронных приборах СВЧ. Метод крупных частиц. Дебаевский радиус электронного пучка.

5.2.4. Практические задания (домашних задания) для оценки компетенций ПКР-6

- 1) Кристаллические решётки. Элементарная ячейка. Симметрии. Решётки Браве. Кристаллографические направления.
- 2) Законы дисперсии для трёхмерной решётки. Акустические и оптические фононы.
- 3) Теория теплоёмкости Дюлонга-Пти. Квантовый подход к описанию кристаллов.
- 4) Уравнение Шредингера для периодического потенциала. Теорема Блоха. Модель Крони-Пени. Зонная структура кристаллов: разрешённые и запрещённые зоны.
- 5) Механизмы рассеяния носителей заряда: примесное рассеяние, рассеяние на акустических фононах, рассеяние на оптических фононах, рассеяние на дефектах, электрон-электронное рассеяние.
- 6) Механизмы рекомбинации носителей. Время жизни неравновесных носителей.
- 7) Распределение заряда, структура поля и потенциала в p-n переходе.
- 8) Распределение концентрации основных и неосновных носителей в p-n переходе.
- 9) P-n переход в состоянии равновесия. Обеднённый слой. Диод под внешним напряжением.
- 10) Формула Шокли. Вольт-амперные характеристики.
- 11) Барьерная емкость p-n перехода и сопротивление базы.
- 12) Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора. Модель Эберса-Молла.
- 13) Контакт металл-полупроводник. Барьер Шоттки. Омический контакт.

5.2.5. Практические задания лабораторных работ для оценки компетенций ПКР-4

- 1) Термоэлектронная эмиссия
- 2) Полевая эмиссия
- 3) Вторичная электронная эмиссия
- 4) Фотоэлектронная эмиссия
- 5) Технические применения фото- и вторичной эмиссии
- 6) Основные понятия электроники СВЧ
- 7) Клистроны

- 8) Лампы бегущей и обратной волны типа О (ЛБВ-О, ЛОВ-О)
- 9) ЛБВ М-типа. Магнетрон
- 10) Релятивистская высокочастотная электроника.
- 11) Лазеры и мазеры на свободных электронах
- 12) Вакуумная микроэлектроника СВЧ
- 13) Кристаллическая структура твёрдого тела
- 14) Колебания и волны в кристаллической решётке
- 15) Электроны в периодическом потенциале
- 16) Статистика носителей заряда

5.2.7. Практические задания лабораторных работ для оценки компетенций ПКР-6

- 1) Теория p-n перехода
- 2) Биполярный транзистор
- 3) Явления на резкой границе раздела материалов
- 4) Полевой транзистор металл-окисел-полупроводник
- 5) Работа полевых транзисторов в схемах

5.2.8. Типовые вопросы для коллоквиума для оценки компетенций ПКР-4

- 1) Интеграл энергии при релятивистских скоростях электронов. Виды электронных траекторий при движении в статических однородных электрическом и магнитном полях.
- 2) Классификация магнитных линз. Понятие о квадрупольных линзах и электронных зеркалах. Виды aberrаций электронных линз.
- 3) Принцип работы системы рекуперации энергии электронов в мощных электронных приборах.
- 4) Отличия режимов температурного ограничения эмиссии и ограничения тока пространственным зарядом в электронных диодах. Закон “трех вторых” для плоского диода.
- 5) Пушки Пирса. Предельный ток транспортировки электронного пучка в пространстве дрейфа.
- 6) Силы, действующие на электрон при выходе из твердого тела. Профиль потенциального барьера на границе твёрдого тела.
- 7) Основные законы внешнего фотоэффекта (законы Столетова и Эйнштейна). Типы фотокатодов и их сравнительные характеристики.
- 8) Принцип работы и быстродействие фотоэлементов с внешним фотоэффектом. Фотоумножители. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.
- 9) Понятие о наведенном токе в цепях электродов. Теорема о полном токе. Теорема Шокли - Рамо. Метод полного тока. Проводимость диода на СВЧ.
- 10) Статическое и динамическое управление электронным потоком. Скоростная модуляция электронного потока. Уравнение скоростной модуляции.
- 11) Принцип работы МЦР. Оценки оптимальных параметров.
- 12) Причины увеличения ускоряющего напряжения в электронных приборах СВЧ. ЭОС релятивистских приборов. Релятивистская ЛБВ, МЦАР и убитрон. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.
- 13) Кристаллические решетки. Элементарная ячейка. Симметрии. Решетки Браве.
- 14) Кристаллографические направления. Области Дирихле. Обратная решетка. Индексы Миллера. Ячейка Вигнера-Зейтца. Зоны Бриллюэна.
- 15) Рентгеноструктурный анализ кристаллов. Описание решетки кремния.
- 16) Колебания простой и сложной цепочки. Продольные и поперечные колебания. Решетка с одним атомом в ячейке. Решетка с несколькими атомами в ячейке.
- 17) Законы дисперсии для трехмерной решетки. Акустические и оптические фононы.
- 18) Теория теплоемкости Дюлонга-Пти.
- 19) Квантовый подход к описанию кристаллов. Статика Бозе-Эйнштейна. Теории

теплоемкости Эйнштейна и Дебая.

20) Уравнение Шредингера для периодического потенциала. Теорема Блоха.

21) Модель Кронига-Пени. Зонная структура кристаллов: разрешенные и запрещенные зоны. Закон дисперсии.

22) Распределение заряда, структура поля и потенциала в p-n переходе. Распределение концентрации основных и неосновных носителей. Переход в состояние равновесия.

23) Обедненный слой. Диод под внешним напряжением. Формула Шокли. Вольт-амперные характеристики. Барьерная емкость перехода и сопротивление базы.

24) Работа биполярных транзисторов в схемах. Режимы работы биполярного транзистора. Схемы включения транзисторов. Базовые элементы логики. Высоочастотные свойства. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.

25) Преставление радиус-вектора и скорости электрона при движении в слабо неоднородных полях. Условия сохранения поперечного адиабатического инварианта. Теорема Буша. Устройство и принцип работы магнетронно-инжекторной пушки гиротрона.

5.2.9. Типовые вопросы для коллоквиума для оценки компетенций ПКР-6

1) Виды электронных микроскопов (эмиссионный, просвечивающий, отражательный, растровый, автоэлектронный, автоионный), принцип их действия. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.

2) Принцип работы системы рекуперации энергии электронов в мощных электронных приборах.

3) Отличия режимов температурного ограничения эмиссии и ограничения тока пространственным зарядом в электронных диодах. Закон “трех вторых” для плоского диода.

4) Пушки Пирса. Предельный ток транспортировки электронного пучка в пространстве дрейфа.

5) Принцип работы и быстродействие фотоэлементов с внешним фотоэффектом. Фотоумножители. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.

6) Статический режим работы магнетрона. Электронное облако в негенерирующем магнетроне. Колебательные системы магнетронов, π -вид колебаний. Группировка электронов и КПД магнетрона. Методы и средства контроля технического состояния и эксплуатации.

7) Конструкция и параметры решётки автоэмиссионных катодов на основе катодов Спиндта. Диод и триод с катодом Спиндта. Особенности устройства и работы ЛБВ О и М типов с катодами Спиндта.

8) Классификация: металлы, диэлектрики, полупроводники. Классификация: ковалентные и ионные кристаллы. Свободные носители заряда: электроны и дырки. Эффективные массы электронов и дырок. Граничные условия Борна-Кармана. Плотность состояний

9) Теория p-n перехода. Резкий и диффузный p-n переходы.

10) Распределение заряда, структура поля и потенциала в p-n переходе. Распределение концентрации основных и неосновных носителей. Переход в состояние равновесия.

5.2.10. Типовые задачи к экзаменам для оценки компетенций ПКР-4

1 семестр

1) Найти предельную частоту (длину волны) для плоского диода при которой можно пренебречь инерцией электронов. Рассмотреть 2 случая: а) диод работает в режиме ограничения тока пространственным зарядом; б) влиянием пространственного заряда можно пренебречь. Ускоряющее напряжение $U=300$ В, зазор анод-катод $d=5$ мм.

2) Найти заряд, прошедший во внешней цепи плоского диода при пролёте единичного электрона.

3) Найти частоту генерации монотрона с $d=20$ мм, $U=400$ В.

4) Пользуясь методом полного тока найти время пролёта электрона в диоде в режиме ограничения тока пространственным зарядом.

5) Доказать, что в монотроне активная и реактивная проводимости электронного пучка $Y_a(0)=Y_r(0)=0$.

6) При какой частоте f в клистроне после прохождения первого резонатора отсутствует модуляция электронного пучка по скорости? Ускоряющее напряжение $U_0=300$ В, зазор между сетками модулятора $d=5$ мм.

7) Найти частоту f , при которой коэффициент взаимодействия электронов с полем резонатора в клистроне $M=0.9$, если $d=5$ мм, $U_0=400$ В.

8) На каком расстоянии x от 1-го резонатора в 2-резонаторном клистроне образуется наиболее плотный электронный сгусток, если $\lambda=4$ см, $U_0=4$ кВ, $d=2$ мм, $U_{1M}=150$ В.

9) На каком расстоянии x от 1-го резонатора в 2-резонаторном клистроне надо поставить второй резонатор, чтобы получить максимальный КПД на второй гармонике рабочей частоты, если $\lambda=8$ см, $U_0=4$ кВ, $d=6$ мм, $U_{1M}=100$ В.

10) Найти связь между номером зоны генерации n и потенциалом $U_{отр}$ отражателя в отражательном клистроне.

11) Найти величину параметра группировки и номер зоны генерации для отражательного клистрона при следующих параметрах: $U_0=300$ В, $U_{отр}=50$ В, $f=500$ МГц, $D=5$ мм, $U_{1M}=40$ В, $d=2$ мм.

12) Оценить, на каком расстоянии x от замедляющей системы надо пропускать электронный пучок, если $\lambda=3$ см, $U_0=1$ кВ.

13) Найти коэффициент усиления G в ЛБВ-О, если длина лампы $L=10$ см, $\lambda=3$ см, $U_0=4$ кВ, $R_c=10$ ом, $I_0=10$ мА, считая, что влиянием поля пространственного заряда можно пренебречь, а скорость электронного пучка равна холодной фазовой скорости волны.

14) На сколько скорость электронного пучка должна превышать холодную фазовую скорость волны, чтобы в ЛБВ-О отсутствовала экспоненциально нарастающая волна? $U_0=1$ кВ, $R_c=40$ ом, $I_0=100$ мА. Полем пространственного заряда пренебречь.

15) В ЛБВ-О отношение ускоряющих напряжений при работе на 1-ой и 3-ей пространственных гармониках $U_{01}/U_{03}=1.4$. Определить постоянную распространения нулевой гармоники α , если период системы $D=4$ мм.

5.2.11. Типовые задачи к экзаменам для оценки компетенций ПКР-6

2 семестр

1) Найти положение уровня Ферми и концентрацию электронов в собственном германии при температуре 600 К, если известно, что ширина запрещенной зоны при таких температурах меняется по закону $E_g=(0.7 - 3 \cdot 10^{-4} T(K))$ эВ ($m_n=0.02m_0$, $m_p=0.2m_0$). Как зависит уровень Ферми от температуры в примесном полупроводнике и получить (качественно) зависимость контактной разности потенциалов в р-п переходе от температуры.

2) Получив зависимость крутизны ВАХ полевого транзистора с затвором Шоттки и его коэффициента статического усиления от напряжения на затворе и уровня легирования канала, объяснить преимущество канала на основе двумерного электронного газа.

3) Получить зависимость коэффициента усиления полевого транзистора с управляющим р-п переходом от концентрации примеси в канале и напряжения на затворе. Для конкретной выходной ВАХ транзистора построить нагрузочную прямую и графически (качественно) определить динамический диапазон амплитуды входного сигнала (в схеме с общим истоком) для которого реализуется режим линейного усиления.

4) Объяснить преимущества гетеробиполярного транзистора перед биполярным для чего численно оценить: 1) степень влияния униполярной инжекции на коэффициент переноса носителей через базу; 2) амплитуду встроенного поля в варизонной базе и связанного с ним увеличения скорости носителей заряда.

5) Вывести ВАХ ПТ с управляющим р-п переходом. Качественно, исходя из распределений концентрации носителей заряда и напряжённости электрического поля вдоль канала транзистора, объяснить причины возникновения участка насыщения на выходной ВАХ транзистора.

б) Объяснить правила выбора сопротивления нагрузки и напряжения питания транзистора для получения максимальной мощности выходного сигнала.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Воробьев М.Д. Полупроводниковая и вакуумная электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-383-01128-7 –
Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011287.html> [26.09.2019]
2. Бишоп О. Электронные схемы и системы [Электронный ресурс]. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 576 с. - ISBN 978-5-97060-172-3 –
Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970601723.html> [26.09.2019]
3. Водовозов А.М. Основы электроники [Электронный ресурс]. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 130 с. - ISBN 978-5-9729-0137-1 –
Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901371.html> [26.09.2019]

б) дополнительная литература

1. Меренков В.М. Электроника [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – 80 с. - ISBN 978-5-7782-3278-5 –
Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778232785.html> [26.09.2019]
2. Суханова Н.В. Основы электроники и цифровой схемотехники [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – Воронеж: ВГУИТ, 2017. – 95 с. - ISBN 978-5-00032-226-0 –
Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000322260.html> [26.09.2019]

в) программное обеспечение лицензионное и свободно распространяемое

- Операционная система Microsoft Windows
- Пакет прикладных программ Microsoft Office
- Правовая система «Консультант плюс»
- Micro-Cap – SPICE программа для аналогового и цифрового моделирования электрических и электронных цепей с интегрированным визуальным редактором
- KTechLab программа для проектирования и симуляции электрических схем
- Браузер Google Chrome

г) Интернет-ресурсы

- Сайт Министерства энергетики РФ. - www.minenergo.gov.ru
- <http://novostienergetiki.ru>
- Известия вузов «Электромеханика», <http://electromeh.npi-tu.ru/ru/archive/>

д) профессиональные базы данных

- Информационный проект для работников энергетических служб и студентов электротехнических вузов <http://electrichelp.ru>
- Электрика и электроэнергетика <https://pomegerim.ru>
- Электричество и электроснабжение <http://engineer-electric.ru>
- Радиоэлектроника http://window.edu.ru/catalog/resources?p_str=Радиоэлектроника [26.10.19]
- Список сайтов по радиоэлектронике <http://radiostorage.net/page/3-spisok-sajtov-po-radioelektronike.html> [26.10.19]
- Банк изобретений, технологий и научных открытий: <http://www.ntpo.com> [26.10.19]
- Научная электронная библиотека www.elibrary.ru [26.10.19]
- База данных ВИНТИ РАН <http://www.viniti.ru/> [26.10.19]

- База данных рецензируемой литературы Scopus <https://www.scopus.com> [26.10.19]
- База данных Web of Science <https://apps.webofknowledge.com> [26.10.19]
- e) *информационные справочные системы*
- ГАРАНТ. Информационно-правовой-портал <http://www.garant.ru/>
- Правовая система «Консультант плюс»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения, используемые при реализации дисциплины, представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий.

Лекционные, практические занятия и лабораторные работы проводятся в специализированной лаборатории электронной техники, микропроцессоров и микропроцессорных систем, электрических измерений, оснащённой комплектами лабораторного оборудования, лабораторными стендами измерительным оборудованием, техническим оборудованием, обеспечивающим проведение занятий.

Помещения (аудитории) для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключённой к сети «Интернет» и обеспеченной доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ
по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Автор:

к.т.н., доцент А.В. Богатырёва

Заведующий кафедрой _____

Программа одобрена на заседании
методической комиссии Балахнинского филиала ННГУ
10.12.2021 г., протокол № 4.